PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-240798

(43)Date of publication of application: 04.09.2001

(51)IntCL

C09D183/00 C08G 77/08 C08G 77/50 C08K 5/00 C08K 5/07 C08L 83/06 C08L 83/14 C09D 5/25 H01L 21/312 H01L 21/316

(21)Application number: 2000-052017

(22)Date of filing:

28.02.2000

(71)Applicant:

JSR CORP

(72)Inventor:

HAYASHI EIJI JO YOSHIHIDE HASEGAWA KOICHI SHIODA ATSUSHI YAMADA KINJI

(54) FILM-FORMING COMPOSITION AND ELECTRICAL FILM-FORMING MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a film-forming composition yielding a coated film which has a uniform thickness and has an excellent mechanical strength, crack resistance and CMP resistance and a low dielectric constant. SOLUTION: The film-forming composition contains (A); a hydrolysate and/or condensate of at least one compound chosen from the group of R1aSi(OR2)4-a, wherein R1 is hydrogen, fluorine or a monovalent organic group; R2 is a monovalent organic group; and a is an integer of 0-2) and R3b(R4O)3-bSi-(R7)d-Si(OR5)3-cR6c wherein R3, R4, R5 and R6 are each a monovalent organic group; b and c are each 0-2; R7 is oxygen or a-(CH2)ngroup; n is 1-6; and d is 0 or 1 and (B); HO-(SiR8R9O)eH wherein R8 and R9 are each a monovalent organic group; and e is an integer of 2-100.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-240798 (P2001-240798A)

(43)公開日 平成13年9月4日(2001.9.4)

(51) IntCL'	識別記号	FI	テーマエード(参考)
C 0 9 D 183/	00	C 0 9 D 183/00	4 J 0 0 2
C08G 77/0	08	C08G 77/08	4J035
77/5	50	<i>77</i> /50	4 J 0 3 8
C08K 5/0		C 0 8 K 5/00	5 F O 3 3
5/0	77	5/07	5F058
		審査請求 未請求 諸求項の数5 (DL (全 14 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号		特顧2000-52017(P2000-52017)	(71) 出頭人	000004178	
				ジェイエスアール株式会社	
(22)出顧日		平成12年2月28日(2000.2.28)		東京都中央区築地2丁目11番24号	
	•	•	(72)発明者	林 英治	
				東京都中央区築地二丁目11番24号	ジェイ
				エスアール株式会社内	
		· .	(72)発明者	徐	
	,\$		·	東京都中央区築地二丁目11番24号	ジェイ
	•	•		エスアール株式会社内	
			(72) 発明者	長谷川 公一	
				東京都中央区築地二丁目11番24号	ジェイ
				エスアール株式会社内	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物および絶縁膜形成用材料

(57)【要約】

【課題】 均一な厚さで、塗膜の機械的強度やクラック 耐性やCMP耐性に優れ、かつ低比誘電率の塗膜が得ら れる膜形成用組成物を得る。

(修正有)

【解決手段】 (A); R¹aSi(OR²) + (R¹は 水素、フッ素、1価の有機基、R²は1価の有機基、a は0~2の整数) およびR³b(R⁴O) 1bSi-(R⁷) a-Si(OR⁵) 3cR⁶c(R³, R⁴, R⁵およびR⁶は、1価の有機基を示し、bおよびcは、0~2の数、R⁷は酸素または-(CH₂) a-基、nは1~6を、dは0または1を示す。)からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物の加水分解物および縮合物もしくはいずれか一方と、(B); HO-(SiR⁸R⁹O)。H(R⁸およびR⁹は、1価の有機基、eは2~10の整数)を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (A-1) 下記一般式(1) で表 される化合物

 $R^{1}aSi(OR^{2}) \leftarrow \cdots (1)$

$$R^{3}_{b}$$
 (R⁴O) $_{3b}$ S i - (R⁷) $_{4}$ - S i (OR⁵) $_{3c}$ R⁶ $_{c}$ (2)

(R3, R4, R5およびR6は、同一でも異なっていても よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 ーでも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R⁷は 酸素原子または一(CH2)。一で表される基を示し、n は1~6を、 dは0または1を示す。) からなる群より 選ばれる少なくとも1種の化合物の加水分解物および縮 合物もしくはいずれか一方と(B)下記一般式(3)で 表される化合物

• • • • • (3) HO- (SiR8R9O).H (R®およびR®は、同一でも異なっていてもよく、それ ぞれ1価の有機基を示し、eは2~100の整数を示 す。)を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 β-ジケトン、250~450℃に沸点 または分解退度を有する化合物、界面活性剤の群から選 20 ばれる少なくとも「種をさらに含有することを特徴とす る請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 前記(A)成分と(B)成分が下記一般 式(4)で表される金属のキレート化合物、

R10 fM (OR11) g-f • • • • • (4)

(R¹⁰ はキレート剤、Mは金属原子、R¹¹ は炭素数 2~ 5のアルキル基または炭素数6~20のアリール基を示 し、gは金属Mの原子価、fは0~gの整数を表す。) 酸性触媒および塩基性触媒の群から選ばれる少なくとも 1種の存在下に加水分解されることを特徴とする請求項 1記載の膜形成用組成物。

(A) 成分に対する(B) 成分の使用割 【請求項4】 合が、(A)成分100重量部(完全加水分解箱合物換 算) で (B) 成分0.2~20重量部であることを特徴 とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項5】 請求項1~4記載の膜形成用組成物から なることを特徴とする絶縁膜形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 **線膜材料として、適当な均一な厚さを有する塗膜が形成** 可能な、強膜の機械的強度やクラック耐性やCMP(C hemical Mechanical Polishi ng)耐性に優れ、かつ低比誘電率の塗膜が得られる膜 形成用組成物に関する。

[0003]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで以て形成され 50

(R¹は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、 R^2 は1価の有機基を示し、aは $0\sim2$ の整数を表 す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化 合物

たシリカ(SiOz)膜が多用されている。そして、近 年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的とし て、SOG (Spin on Glass) 膜と呼ばれ るテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とす る塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。ま た、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼 ばれるポリオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電 率の層間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導 体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優 れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがっ て、より低比誘電率で表面硬度特性に優れる層間絶縁膜 材料が求められるようになっている。

【0004】そこで、特開平6-181201号公報に は、層間絶線膜材料として、より低比誘電率の絶縁膜形 成用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物 は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の 絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、 チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ば れる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分 子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素 化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以 上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成 物である。

[0005] また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶線膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素ブ ラズマ性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成用材料が開 示されている。

【0006】さらに、特開平3-20377号公報に は、電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な 酸化物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物 被膜形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布 液を提供し、また、この塗布液を用いることにより、高 温での硬化、酸素プラズマによる処理を行った場合であ っても、クラックのない良好な酸化物被膜を得ることを 目的としている。そして、その構成は、所定のシラン化 合物と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の存 在化で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成用 塗布液である。

【0007】しかし、上記のようにシラン化合物にチタ ンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合せ た場合、途膜の機械的強度やクラック耐性やCMP耐性 や低比誘電率などをバランスよく有するものではない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するための腹形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、低比誘電率特性、クラック耐性、基板との密着性等のバランスにも優れた層間絶縁膜用材料を提供することを目的とする

$$R^{3}_{b}$$
 (R⁴O) 3-6 S i - (R⁷) 4-S i (OR⁵) 3-c R⁶c (2)

 $(R^3, R^4, R^5$ および R^6 は、同一でも異なっていても 10 ロポキシシラン、テトラーisoープロポキシシラン、よく、それぞれ 1 価の有機基を示し、bおよびcは、同一でも異なっていてもよく、 $0\sim 2$ の数を示し、 R^7 は シラン、テトラーtertーで、tertーで表される基を示し、tertの は tert1 からなる群より は tert1 からなる群より 選ばれる少なくとも 1 種の化合物の加水分解物および箱 合物もしくはいずれか一方と(B)下記一般式(3)で キシシラン、メチルトリーtert1 を tert2 を tert3 を tert3 を tert4 かり tert6 を tert6 を tert6 を tert7 を tert8 を tert9 を tert

 $HO-(SiR^8R^9O) \cdot H \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$

(R⁸およびR⁹は、同一でも異なっていてもよく、それ ぞれ1価の有機基を示し、eは2~100の整数を示 す。)を含有することを特徴とする膜形成用組成物およ び絶縁膜形成用材料を提供するものである。

[0010]

【発明の実施の形態】<u>(A) 成分</u>

<u>(A-1)成分</u>

上記一般式 (1) において、R¹およびR²の1価の有機 基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリ シジル基などを挙げることができる。また、一般式

(1)において、R¹は1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アル 30 キル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)において、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

【0011】一般式(1)で表される化合物の具体例としては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、ト リー n ープロポキシシラン、トリー i soープロポキシシラン、トリー n ープトキシシラン、トリー se c ープトキシシラン、トリー t e r t ープトキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フルオロトリー i soープロポキシシラン、フルオロトリー i soープロポキシシラン、フルオロトリー n ープトキシシラン、フルオロトリー se c ープトキシシラン、フルオロトリー z トキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーn ープ 50

[0009] 本発明は、(A) (A-1) 下記一般式 (1) で表される化合物 R¹ a S i (OR²) +a ·····(1)

テトラーnープトキシラン、テトラーsecープトキシ シラン、テトラーtertープトキシシラン、テトラフ ェノキシシランなど;メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、メチルトリーロープロポキシシ ラン、メチルトリーiso-プロポキシシラン、メチル トリーロープトキシシラン、メチルトリーsecープト キシシラン、メチルトリーteェt-ブトキシシラン、 メチルトリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラ ン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリーロープロ ポキシシラン、エチルトリーiso-プロポキシシラ ン、エチルトリーnープトキシシテン、エチルトリーs ecープトキシシラン、エチルトリーtertープトキ シシラン、エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメ トキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリ -n-プロポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポ キシシラン、ビニルトリーロープトキシシラン、ビニル トリーsecーブトキシシラン、ビニルトリーtert ープトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、ロー プロピルトリメトキシシラン、nープロピルトリエトキ シシラン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、 nープロピルトリーisoープロポキシシラン、nープ ロピルトリーnーブトキシシラン、nープロピルトリー secーブトキシシラン、nープロピルトリーtert ープトキシシラン、nープロピルトリフェノキシシラ ン、iープロピルトリメトキシシラン、iープロピルト リエトキシシラン、iープロピルトリーロープロポキシ シラン、iープロピルトリーisoープロポキシシラ ン、iープロピルトリーnープトキシシラン、iープロ ピルトリーsecーブトキシシラン、iープロピルトリ -tert-ブトキシシラン、i-プロピルトリフェノ キシシラン、n-ブチルトリメトキシシラン、n-ブチ ルトリエトキシシラン、n-ブチルトリーn-プロポキ シシラン、nープチルトリーisoープロポキシシラ ン、nープチルトリーnープトキシシラン、nープチル トリーsecーブトキシシラン、nーブチルトリーte rtーブトキシシラン、nーブチルトリフェノキシシラ ン、secーブチルトリメトキシシラン、secーブチ ルーiートリエトキシシラン、secープチルートリー nープロポキシシラン、secーブチルートリーiso ープロポキシシラン、secーブチルートリーnーブト

キシシラン、sec-ブチルートリーsec-ブトキシ シラン、secーブチルートリーtertーブトキシシ ラン、secーブチルートリフェノキシシラン、tーブ チルトリメトキシシラン、t-ブチルトリエトキシシラ ン、t-ブチルトリーn-プロポキシシラン、t-ブチ ルトリーisoープロポキシシラン、tープチルトリー nーブトキシシラン、tーブチルトリーsecーブトキ シシラン、tープチルトリーtertーブトキシシラ ン、t-ブチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメ トキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニル 10 トリーnープロポキシシラン、フェニルトリーisoー プロポキシシラン、フェニルトリーロープトキシシラ ン、フェニルトリーsecーブトキシシラン、フェニル トリーtert-ブトキシシラン、フェニルトリフェノ キシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエ トキシシラン、ソーアミノプロピルトリメトキシシラ ン、ヮーアミノプロピルトリエトキシシラン、ヮーグリ シドキシプロピルトリメトキシシラン、ャーグリシドキ シプロピルトリエトキシシラン、ャートリフロロプロピ ルトリメトキシシラン、ャートリフロロプロピルトリエ 20 トキシシランなどくジメチルジメトキシシラン、ジメチ ルジエトキシシラン、ジメチルージーロープロポキシシ ラン、ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメ チルージーnープトキシシラン、ジメチルージーsec ープトキシシラン、ジメチルージーtertープトキシ シラン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメト キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージ ーnープロポキシシラン、ジエチルージーisoープロ ポキシシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジ エチルージーsecーブトキシシラン、ジエチルージー 30 tertープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラ ン、ジーロープロピルジメトキシシラン、ジーロープロ ピルジエトキシシラン、ジーロープロピルージーロープ ロポキシシラン、ジーnープロピルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnープロピルージーnープトキシシ ラン、ジーnープロピルージーsecープトキシシラ ン、ジーnープロピルージーtertープトキシシラ ン、ジーロープロピルージーフェノキシシラン、ジーi so-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プロピ ルジエトキシシラン、ジーisoープロピルージーロー 40 プロポキシシラン、ジーisoープロピルージーiso ープロポキシシラン、ジーisoープロピルージーnー プトキシシラン、ジーisoープロピルージーsecー ブトキシシラン、ジーisoープロピルージーtest ープトキシシラン、ジーisoープロピルージーフェノ キシシラン、ジーロープチルジメトキシシラン、ジーロ ープチルジエトキシシラン、ジーnープチルージーn-プロポキシシラン、ジーnーブチルージーisoープロ ポキシシラン、ジーローブチルージーローブトキシシラ ン、ジーnープチルージーsecープドキシシラン、ジ 50

ーn-ブチルージーtert-ブトキシシラン、ジーn ープチルージーフェノキシシラン、ジーsecープテル ジメトキシシラン、ジーsec-ブチルジエトキシシラ ン、ジーsecーブチルージーnープロポキシシラン、 ジーsecープチルージーisoープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーs ecープチルージーsecーブトキシシラン、ジーse cーブチルージーtertーブトキシシラン、ジーse cープチルージーフェノキシシラン、ジーtertープ チルジメトキシシラン、ジーtertーブチルジエトキ シシラン、ジーtert-ブチルージーn-プロポキシ シラン、ジーtert-ブチルージーiso-プロポキ シシラン、ジーtertーブチルージーnープトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーsecーブトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーtertープトキシ シラン、ジーtertーブチルージーフェノキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエ トキシシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラ ン、ジフェニルージーisoープロポキシシラン、ジフ ェニルージーnープトキシシラン、ジフェニルージーs ecープトキシシラン、ジフェニルージーtertープ トキシシラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジピニ ルトリメトキシシラン、γーアミノプロピルトリメトキ シシラン、y-アミノプロピルトリエトキシシラン、y ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ャーグリ シドキシプロピルトリエトキシシラン、ャートリフロロ プロピルトリメトキシシラン、ソートリフロロプロピル トリエトキシシランなど;を挙げることができる。これ らのうち好ましいものとしては、テトラメトキシシラ ン、テトラエトキシシラン、テトラーnープロポキシシ ラン、テトラーisoープロポキシシラン、テトラフェ ノキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリー エトキシシラン、メチルトリーnープロポキシシラン、 メチルトリーisoープロポキシシラン、エチルトリメ トキシシラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリ メトキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、フェニル トリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジ メチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、 ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキ シシラン、トリメチルモノメトキシシラン、トリメチル モノエトキシシラン、トリエチルモノメトキシシラン、 トリエチルモノエトキシシラン、トリフェニルモノメト キシシラン、トリフェニルモノエトキシシランが挙げら れ、特に好ましい例として、テトラメトキシシラン、テ トラエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジ メチルジエトキシシランを挙げることができる。 これら は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0012】(A-2)成分

上記一般式(2)において、1価の有機基としては、先 の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。 【0013】また、一般式 (2) のR'である2価の有 機基としては、メチレン基、炭素数2~6のアルキレン 基などを挙げることができる。一般式(2)のうち、R 「が酸素原子の化合物としては、ヘキサメトキシジシロ キサン、ヘキサエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキ シジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシ -3-メチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペン タエトキシー3ーメチルジシロキサン、1,1,1, 3. 3ーペンタメトキシー3ーフェニルジシロキサン、 1、1、1、3、3ーペンタエトキシー3ーフェニルジ シロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラメトキシー1, 3 ージメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラエト キシー1、3-ジメチルジシロキサン、1,1,3,3 ーテトラメトキシー1,3ージフェニルジシロキサン、 1, 1, 3, 3ーテトラエトキシー1, 3ージフェニル ジシロキサン、1, 1, 3-トリメトキシー1, 3, 3 ートリメチルジシロキサン、1,1,3ートリエトキシ -1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-20 トリメトキシー1,53,3-トリフェニルジシロキサ ン、1, 1, 3-トリエトキシー1, 3, 3-トリフェ ニルジシロキサン、1,3-ジメトキシー1,1,3, 3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジエトキシー 1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、1, 3ー ジメトキシー1、1、3、3ーテトラフェニルジシロキ サン、1、3ージエトキシー1、1、3、3ーテトラフ ェニルジシロキサンなどを挙げることができる。

【0014】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサン、1, 1, 3, 3ーテ 30トラメトキシー1, 3ージメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラエトキシー1, 3ージメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラメトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、1, 3ージエトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、1, 3ージエトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、1, 3ージェールジシロキサン、1, 3ージェートラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げることができる。

【0015] 一般式 (2) においてdが0の化合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラン、ハキサフェニキシジシラン、ハキサフェニキンジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーボンタエトキシー2ーメチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーボンタメトキシー2ーメチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーデトラメトキシー2ーフェニルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーデトラメトキシー2ーフェニルジシラン、1, 1, 2, 2ーデトラメトキシー2ージメチルジシラン、1, 1, 2, 2ーデトラメトキシー2ージメチルジシラン、1, 1, 2, 2ーデトラメトキシー2ージメチルジシラン、1, 1, 2, 2ーデトラメトキシー2ージメチルジシラン、1, 1, 2, 2ーデトラメチルジシラン、1, 1, 2, 2ーデトラメチルジシラ

メトキシー1, 2ージフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジフェニルジシラン、 1、1、2ートリメトキシー1、2、2ートリメチルジ シラン、1, 1, 2ートリエトキシー1, 2, 2ートリ メチルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1,1,2-トリエトキシ -1. 2. 2-トリフェニルジシラン、1, 2-ジメト キシー1、1、2、2ーテトラメチルジシラン、1、2 ージエトキシー1、1、2、2ーテトラメチルジシラ ン、1, 2-ジメトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェ ニルジシラン、1, 2ージエトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを、一般式 (2) において R⁷が一(CH₂)。一で表される基の化合物としては、 ビス (ヘキサメトキシシリル) メタン、ビス (ヘキサエ トキシシリル) メタン、ピス (ヘキサフェノキシシリ ル) メタン、ピス (ジメトキシメチルシリル) メタン、 ピス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ピス (ジメト キシフェニルシリル) メタン、ピス (ジエトキシフェニ ルシリル) メタン、ピス (メトキシジメチルシリル) メ タン、ビス (エトキシジメチルシリル) メタン、ビス (メトキシジフェニルシリル) メタン、ピス (エトキシ ジフェニルシリル) メタン、ビス (ヘキサメトキシシリ ル) エタン、ビス (ヘキサエトキシシリル) エタン、ビ ス (ヘキサフェノキシシリル) エタン、ビス (ジメトキ シメチルシリル) エタン、ビス (ジエトキシメチルシリ ル) エタン、ピス (ジメトキシフェニルシリル) エタ ン、ピス (ジエトキシフェニルシリル) エタン、ピス (メトキシジメチルシリル) エタン、ビス (エトキシジ メチルシリル) エタン、ピス (メトキシジフェニルシリ ル) エタン、ピス (エトキシジフェニルシリル) エタ ン、1, 3-ビス(ヘキサメトキシシリル)プロパン、 1, 3-ビス (ヘキサエトキシシリル) プロパン、1, 3-ビス (ヘキサフェノキシシリル) プロパン、1,3 ービス (ジメトキシメチルシリル) プロパン、1, 3ー ビス (ジエトキシメチルシリル) プロパン、1, 3ービ ス (ジメトキシフェニルシリル) プロパン、1,3ービ ス (ジエトキシフェニルシリル) プロパン、1, 3.-ビ ス (メトキシジメチルシリル) プロパン、1, 3ービス (エトキシジメチルシリル) プロパン、1. 3ービス (メトキシジフェニルシリル) プロパン、1,3-ビス (エトキシジフェニルシリル) プロパンなどを挙げるこ とができる。これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、 ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェニキシジシラン、 1, 1, 2, 2ーテトラメトキシー1, 2ージメチルジ シラン、1, 1, 2, 2ーテトラエトキシー1, 2ージ メチルジシラン、1, 1, 2, 2ーテトラメトキシー 1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2ーテトラ エトキシー1、2-ジフェニルジシラン、1、2-ジメ 、トキシー1、1、2、2ーテトラメチルジシラン、1、

ン、1,2ージメトキシー1,1,2,2ーテトラフェニルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーテトラフェニルジシラン、ビス(ヘキサメトキシシリル)メタン、ビス(ジメトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジメトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジメトキシフェニルシリル)メタン、ビス(ジエトキシフェニルシリル)メタン、ビス(メトキシジメチルシリル)メタン、ビス(メトキシジメチルシリル)メタン、ビス(メトキシジフェニルシリル)メタン、ビス(エトキシジフェニルシリル)メタン、ビス(エトキシジフェニルシリル)メタン、ビス(エトキシジフェニルシリル)メタンを、好ましい例として挙げることができる。本発明において、(A)成分としては、上記(A-1)成分および(A-2)成分はよび(A-2)成分はそれぞれ2

種以上用いることもできる。 【0016】<u>(B)成分</u>

上記一般式 (3) において、1価の有機基としては、先の一般式 (1) と同様な有機基を挙げることができる。一般式 (3) で表される化合物の具体例としては、末端 ヒドロキシポリジメチルシロキサン、末端ヒドロキシポリジエチルシロキサン、末端ヒドロキシポリジフェニルシロキサン、末端ヒドロキシポリジフェニルシロキサン共重合体などを挙げることができ、末端ヒドロキシポリジメチルシロキサン、末端ヒドロキシポリジフェニルシロキサン、末端ヒドロキシポリジフェニルシロキサン、末端ヒドロキシポリジフェニルシロキサン・末端ヒドロキシポリジフェニルシロキサン・末端ヒドロキシポリジフェニルシロキサン・末端ヒドロキシポリジフェニルシロキサン・ホ端ヒドロキシポリジメチルシロキサンーポリジフェニルシロキサン共重合体が好ましい

【0017】ポリマーの繰り返し数としては、一般式(3)中のeが2~100、好ましくは2~50である。これら(C)成分は1種または2種以上を同じに使用しても良い。本発明において、(A)成分に対する(B)成分の使用割合は、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換算)で(B)成分0.2~20重量部である。(B)成分の使用割合が20重量部を超えると登膜の耐熱性が劣化する。本発明において、加水分解とは、上記(A)成分に含まれるR²O一基、ポよびR³O一基すべてが加水分解されている必要はなく、例えば1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、500~40混合物が生成することである。

【0018】本発明において縮合とは(A)成分の加水分解物のシラノール基および(B)成分のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも生成することを包含した概念である。なお、加水分解縮合物の重量平均分子量は、通常、1,000~120,000、好ましくは1,200~100,000程度であ

る。本発明において(A)成分を加水分解する際には、 触媒を使用することが好ましく、その触媒としては、一 般式(4)で示される金属キレート化合物、酸性触媒、 塩基性触媒を挙げることができる。

10

【0019】金属キレート化合物としては、例えば、ト リエトキシ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、ト リーロープロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) チ タン、トリーiープロポキシ・モノ(アセチルアセトナ ート) チタン、トリーnープトキシ・モノ(アセチルア 10 セトナート) チタン、トリーsecープトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーェープトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーロープロポ キシ・ビス(アセチルアセトナート)チタン、ジーiー プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジ - n - ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタ ン、ジーsecーブトキシ・ピス(アセチルアセトナー ト) チタン、ジーェープトキシ・ビス (アセチルアセト ナート)チタン、モノエトキシ・トリス(アセチルアセ トナート) チタン、モノーロープロポキシ・トリス (ア セチルアセトナート)チタン、モノーiープロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーnープ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ -sec-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーtーブトキシ・トリス(アセチルアセト ナート) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、トリーロープロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) チタン、トリーiープロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーロープトキ シ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーs e cープトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリーtープトキシ・モノ(エチルアセトアセテー ト) チタン、ジエトキシ・ピス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジーロープロポキシ・ビス (エチルアセト アセテート)チタン、ジーiープロポキシ・ピス(エチ ルアセトアセテート) チタン、ジーnーブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーsecーブト キシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーc ープトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーロープロポキシ・トリス(エチルアセトアセ テート) チタン、モノーiープロポキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート) チタン、モノーローブトキシ・ト リス(エチルアセトアセテート)チタン、モノーsec ープトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) テタ ン、モノーェーブトキシ・トリス(エチルアセトアセテ ート) チタン、テトラキス (エチルアセトアセテート) ·チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチル 50 アセトアセテート) チタン、ビス (アセチルアセトナー

ト) ビス (エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト)チタンなどのチタンキレート化合物;トリエトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリー n -プロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーiープロポキシ・モノ(アセチルアセト ナート) ジルコニウム、トリーロープトキシ・モノ (ア セチルアセトナート) ジルコニウム、トリーsecーブ トキシ・モノ(アセチルアセトナート)ジルコニウム、 トリーェーブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジ 10 ルコニウム、ジエトキシ・ピス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジーロープロポキシ・ピス (アセチ ルアセトナート) ジルコニウム、ジーiープロポキシ・ ピス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーロー ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジーsecーブトキシ・ピス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジーェーブトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノーローブ ロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウ 20 ム、モノーiープロポキシ・トリス(アセチルアセトナ ート) ジルコニウム、モノーロープトキシ・トリス(ア セチルアセトナート) ジルコニウム、モノーsecーブ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノーェーブトキシ・トリス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリエトキシ・モノ (エチルアセト アセテート) ジルコニウム、トリーロープロポキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーi... ープロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコ 30 ニウム、トリーnープトキシ・モノ(エチルアセトアセ テート) ジルコニウム、トリーsecーブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーt-ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ジエトキシ・ヒス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、ジーnープロポキシ・ビス(エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジーi-プロポキシ・ピス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーローブ トキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ジーsecーブトキシ・ビス(エチルアセトアセテ 40 ート) ジルコニウム、ジーtーブトキシ・ビス(エチル アセトアセテート) ジルコニウム、モノエトキシ・トリ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノーロ ープロポキシ・トリス(エチルアセトアセテート)ジル コニウム: モノー i ープロポキシ・トリス (エチルアセ トアセデート) ジルコニウム、モノーローブトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー secーブトキシ・トリス(エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノーェーブトキシ・トリス(エチルア セトアセテート) ジルコニウム、テトラキス(エチルア 50 セトアセテート) ジルニニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ビス (アセチルアセトナート) ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物; トリス (アセチルアセトナート) アルミニウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウムなどのアルミニウムキレート化合

物:などを挙げることができる。

12

【0020】酸性触媒としては、有機酸および無機酸を挙げることができる。有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘブタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セベシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シャミ酸、2ーエチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、pーアミノ安息香酸、pートルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、バリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。

【0021】塩基性触媒としては、有機塩基および無機 塩基を挙げることができる。有機塩基としては、例え ば、ピリジン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピ ペリジン、ピコリン、モノメチルアミン、ジメチルアミ ン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルア ミン、トリエチルアミン、モノプロピルアミン、ジプロ ピルアミン、トリプロピルアミン、モノブチルアミン、 ジプチルアミン、トリプチルアミン、モノエタノールア ミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノールア ミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタノール アミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシクロノナ ン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルアンモニ ウムハイドロオキサイドなどを挙げることができる。無 機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化カルシウ ムなどを挙げることができる。

【0022】これら触媒のうち、金属キレート化合物、有機酸、無機酸、有機塩基が好ましく、より好ましくは、チタンキレート化合物、アルミキレート化合物、有機酸、有機塩基を挙げることができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。上記触媒の使用量は、(A)成分(完全加水分解縮合物換算)100重量部に対して、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~10重量部の範囲である。また、触媒は、前記容剤中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に容解あるいは分散させておいてもよい。本発

14

明の膜形成用組成物は、(A)成分を触媒と水の存在下 で反応させた加水分解物および縮合物もしくはいずれか 一方と (B) 成分を有機溶剤に溶解または分散してな る。本発明に使用する有機溶剤としては、例えば、n-ペンタン、iーペンタン、nーヘキサン、iーヘキサ ン、n-ヘプタン、i-ヘプタン、2, 2, 4-トリメ チルペンタン、nーオクタン、iーオクタン、シクロへ キサン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素系 路棋:ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼ ン、トリメチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、n-プロピルベンセン、i-プロピルベンセン、ジエチルベ ンゼン、iープチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ジ ーiープロピルベンセン、nーアミルナフタレン、トリ メチルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒;メタノー ル、エタノール、nープロパノール、iープロパノー ル、nーブタノール、iーブタノール;secーブタノ ール、ェーブタノール、nーペンタノール、iーペンタ ノール、2ーメチルブタノール、secーペンタノー ル、 tーペンタノール、3ーメトキシブタノール、ロー ヘキサノール、2ーメチルペンタノール、secーヘキ 20. サノール、2-エチルブタノール、5ec-ヘプタノー ル、ヘプタノールー3、nーオクタノール、2ーエチル ヘキサノール、secーオクタノール、nーノニルアル コール、2,6ージメチルヘプタノールー4、ローデカ ノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノ ニルアルコール、secーテトラデシルアルコール、s e c ーヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘ キサノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、 フェニルメチルカルピノール、ジアセトンアルコール、 クレゾールなどのモノアルコール系容媒:エチレングリ コール、1, 2ープロピレングリコール、1, 3ープチ レングリコール、ペンタンジオールー2、4、2ーメチ ルペンタンジオールー2,4、ヘキサンジオールー2, 5、ヘプタンジオールー2、4、2ーエチルヘキサンジ オールー 1、3、ジエチレングリコール、ジプロピレン グリコール、トリエチレングリコール、トリプロピレン グリコール、グリセリンなどの多価アルコール系容媒; アセトン、メチルエチルケトン、メチルーnープロピル ケトン、メチルーローブチルケトン、ジエチルケトン、 メチルーiーブチルケトン、メチルーnーペンチルケト .ン、エチルーnーブチルケトン、メチルーnーヘキシル ケトン、ジーiーブチルケトン、トリメチルノナノン、 シクロヘキサノン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキ サノン、2,4ーペンタンジオン、アセトニルアセト ン、ジアセトンアルコール、アセトフェノン、フェンチ ョンなどのケトン系溶媒;エチルエーテル、iープロピ ルエーテル、ローブチルエーテル、ローヘキシルエーテ ル、2-エチルヘキシルエーテル、エチレンオキシド、 1. 2ープロピレンオキシド、ジオキソラン、4ーメチ 50

ルジオキソラン、ジオキサン、ジメチルジオキサン、エ チレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコ ールモノエチルエーテル、エチレングリコールジエチル エーテル、エチレングリコールモノーローブチルエーテ ル、エチレングリコールモノーローヘキシルエーテル、 エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレング リコールモノー2ーエチルブチルエーテル、エチレング リコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ メチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエー テル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ レングリコールモノーローブチルエーテル、ジエチレン グリコールジーnープチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノー n ーヘキシルエーテル、エトキシトリグリコ ール、テトラエチレングリコールジーn-ブチルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ プチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、テトラ ヒドロフラン、2ーメチルテトラヒドロフランなどのエ ーテル系溶媒;ジエチルカーボネート、酢酸メチル、酢 酸エチル、y-ブチロラクトン、y-パレロラクトン、 酢酸n-プロピル、酢酸i-プロピル、酢酸n-ブチ ル、酢酸i-ブチル、酢酸sec-ブチル、酢酸n-ベ ンチル、酢酸secーペンチル、酢酸3-メトキシブチ ル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エチルブチル、酢酸 2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシ ル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸nーノニル、アセ ト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレングリコ ールモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノ エチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメチル エーテル、酢酸ジエチレングリコールモノエチルエーテ ル、酢酸ジエチレングリコールモノーロープチルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢 酸プロピレングリコールモノエチルエーテル、酢酸プコ ピレングリコールモノプロピルエーテル、酢酸プロピレ ングリコールモノブチルエーテル、酢酸ジプロピレング リコールモノメチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコ ールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリコール、酢酸メト キシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プロピオン 酸n-ブチル、プロピオン酸i-アミル、シュウ酸ジエ チル、シュウ酸ジーnーブチル、乳酸メチル、乳酸エチ ル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミル、マロン酸ジエチ ル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなどのエステ ル系溶媒:Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチル ホルムアミド、N, Nージエチルホルムアミド、アセト アミド、Nーメチルアセトアミド、N, Nージメチルア ・セトアミド、N-メチルプロピオンアミド、N-メチル ピロリドンなどの含窒素系容媒;硫化ジメチル、硫化ジ

エチル、チオフェン、テトラヒドロチオフェン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、1,3-プロパンスルトンなどの含硫黄系容媒などを挙げることができる。

【0023】これらの中で、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテルを挙げることができ、特に好ましくはプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノアロピルエーテルが特に好ましい。これら有機容剤は、1種あるいは2種以上を混合して使用することができる。

【0024】本発明の膜形成用組成物は、下記のとおり製造することができる。具体的には、(A)成分を溶解させた有機溶剤中に水を断続的あるいは連続的に添加する。この際、触媒は、有機溶剤中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。この際の反応温度としては、通常、0~100℃、好きしくは15~80℃である。また、膜形成別下のアルコールの含量が、20重量%以下、特に5重量%以下であることが好きしい。沸点100℃以下のアルコールは、上記(A-1)成分ならびに(A-2)成分の加水分解および/またはその縮合の際に生じる場合があり、その含量が20重量%以下、好ましくは5重量%以下になるように蒸留などにより除去することが好ましい。

【0025】本発明で得られる腹形成用組成物には、さ らにβ-ジケトン、250~450℃に有機ポリマー、 界面活性剤、コロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、 などの成分を添加してもよい。β-ジケトンとしては、 アセチルアセトン、2,4-ヘキサンジオン、2,4-ヘプタンジオン、3,5-ヘプタンジオン、2,4-オ クタンジオン、3,5ーオクタンジオン、2,4ーノナ ンジオン、3, 5-ノナンジオン、5-メチル-2, 4 ーヘキサンジオン、2, 2, 6, 6ーテトラメチルー 3, 5-ヘプタンジオン、1, 1, 1, 5, 5, 5-ヘ キサフルオロー2,4-ヘプタンジオンなどの1種また は2種以上である。本発明において、膜形成用組成物中 のβ – ジケトン含有量は、(A)成分(完全加水分解縮 合物換算)の合計量100重量部に対して通常0.1~ 100重量部、好ましくは0.2~80重量部の範囲で ある。このような範囲でβージケトンを添加すれば、一 定の保存安定性が得られるとともに、瞑形成用組成物の 塗膜均一性などの特性が低下するおそれが少ない。 この β ージケトンは、(A)成分の加水分解、縮合反応後に 添加することが好ましい。

【0026】250~450℃に沸点または分解温度を くとも1種を有する(メタ) アクリル系重合体が挙げら 有する化合物としては有機ポリマーを挙げることができ so れる。上記(メタ)アクリル系重合体は、アクリル酸、

16

る。有機ポリマーとしては、例えば、ポリアルキレンオキサイド構造を有する化合物、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合体、(メタ) アクリレート重合体、芳香族ビニル化合物、デンドリマー、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリアリーレン、ポリアミド、ポリキリン、ポリオキサジアゾール、フッ素系重合体などを挙げることができる。ポリアルキレンオキサイド構造、ポリブロピレンオキサイド構造、ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキンド構造などが挙げられる。

【0027】具体的には、ポリオキシメチレンアルキル エーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリ オキシエテチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキ シエチレンステロールエーテル、ポリオキシエチレンラ ノリン誘導体、アルキルフェノールホルマリン縮合物の 酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレンポリオキシブ ロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリ オキシプロピレンアルキルエーテルなどのエーテル型化 合物、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオ キシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシ エチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸塩などのエーテ ルエステル型化合物、ポリエチレングリコール脂肪酸エ ステル、エチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸モ ノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビ タン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エス テル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエーテルエステル型 化合物などを挙げることができる。 ポリオキシチレンポ リオキシプロピレンブロックコポリマーとしては下記の ようなブロック構造を有する化合物が挙げられる。

[0028-] - (A) o- (B) p-- (A) o- (B) p- (A) q-

(式中、AはーCH2 CH2 Oーで表される基を、BはーCH2 CH (CH3) Oーで表される基を示し、oは1~90、pは10~99、qは0~90の数を示す)これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げることができる。

【0029】これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。 (メタ) アクリル系重合体としては、ポリオキシエチル基、ポリオキシブロビル基、アミド基、ヒドロキシル基、カルボキシル基の群より選ばれた少なくとも1種を有する (メタ) アクリル系重合体が挙げられる。上記 (メタ) アクリル系重合体は、アクリル酸、

メタクリル酸、上記官能基を有するアクリル酸誘導体、 上記官能基を有するメタクリル酸誘導体、上記官能基を 有さないアクリル酸エステルおよび上記官能基を有さな いメタクリル酸エステルより構成される。上記官能基を 有するアクリル酸誘導体の具体例としては、2ーヒドロ キシエチルアクリレート、ジエチレングリコールアクリ レート、ポリエチレングリコールアクリレート、メトキ シジエチレングリコールアクリレート、メトキシポリエ チレングリコールアクリレート、エトキシジエチレング リコールアクリレート、エトキシポリエチレングリコー 10 ルアクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレー ト、ジプロピレングリコールアクリレート、ポリプロピ レングリコールアクリレート、メトキシジプロピレング リコールアクリレート、メトキシポリプロピレングリコ ールアクリレート、エトキシジプロピレングリコールア クリレート、エトキシポリプロピレングリコールアクリ レート、2-ジメチルアミノエチルアクリレート、2-ジエチルアミノエチルアクリレート、N-ピニルピロリ ドン、ビニルピリジン、アクリルアミド、Nーメチルア クリルアミド、N,Nージメチルアクリルアミド、Nー 20 メチロールアクリルアミド、グリシジルアクリレートな どのモノアクリレート類;ジエチレングリコールジアク リレート、ポリエチレングリコールジアクリレートなど のジアクリレート類;などが挙げられる。これらは、1 種または2種以上を同時に使用してもよい。

【0030】上記官能基を有するメタクリル酸誘導体の 具体例としては、2-ヒドロキシエチルメタクリレー ト、ジエチレングリコールメタクリレート、ポリエチレ ングリコールメタクリレート、メトキシジエチレングリ コールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコー 30 ルメタクリレート、エトキシジエチレングリコールメタ クリレート、エトキシポリエチレングリコールメタクリ レート、2ーヒドロキシブロピルメタクリレート、ジブ ロピレングリコールメタクリレート、ポリプロピレング リコールメタクリレート、メトキシジプロピレングリコ ールメタクリレート、メトキシポリプロピレングリコー ルメタクリレート、エトキシジプロピレングリコールメ タクリレート、エトキシポリプロピレングリコールメタ クリレート、2-ジメチルアミノエチルメタクリレー ト、2 - ジエチルアミノエチルメタクリレート、メタク 40 リルアミド、Nーメチルメタクリルアミド、N, Nージ メチルメタクリルアミド、Nーメチロールメタクリルア ミド、グリシジルメタクリレートなどのモノメタクリレ ート類;ジエチレングリコールジメタクリレート、ポリ エチレングリコールジメタクリレート、ジプロピレング リコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコール ジメタクリレートなどのジメタクリレート類:などが挙 げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用 してもよい。

【0031】上記官能基を有さないアクリル酸エステル

の具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリ レート、ロープロピルアクリレート、isoープロピル アクリレート、nープチルアクリレート、isoープチ ルアクリレート、secーブテルアクリレート、ter ープチルアクリレート、アミルアクリレート、ヘキシル アクリレート、ヘプチルアクリレート、オクチルアクリ レート、ノニルアクリレート、デシルアクリレート、ド デシルアクリレート、テトラデシルアクリレート、ヘキ サデシルアクリレート、オクタデシルアクリレート、シ クロヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリ レート、2ーメトキシエチルアクリレート、2ーエトキ シエチルアクリレート、2ーメトキシプロピルアクリレ ート、2-エトキシプロピルアクリレート、ベンジルア クリレート、フェニルカルビトールアクリレート、ノニ ルフェニルアクリレート、ノニルフェニルカルピトール アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリ レート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、インボ ルニルアクリレートなどのモノアクリレート類:エチレ ングリコールジアクリレート、1,3ープチレングリコ ールジアクリレート、1,4ープチレングリコールジア クリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、 1,6-ヘキサングリコールジアクリレート、2,2-ピス (4ーアクリロキシプロピロキシフェニル) プロパ ン、2, 2-ピス(4-アクリロキシジエトキシフェニ ル) プロパンなどのジアクリレート類:トリメチロール エタントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート などのトリアクリレート類 : ペンタエリスリトールテト ラアクリレートなどのテトラアクリレート類などが挙げ られる。これらは、1種または2種以上を同時に使用し

【0032】上記官能基を有さないメタクリル酸エステ ルの具体例としては、メチルメタクリレート、エチルメ タクリレート、nープロピルメタクリレート、iso-プロピルメタクリレート、ローブチルメタクリレート、 isoーブチルメタクリレート、secーブチルメタク リレート、terーブチルメタクリレート、アミルメタ クリレート、ヘキシルメタクリレート、ヘプチルメタク リレート、オクチルメタクリレート、ノニルメタクリレ ート、デシルメタクリレート、ドデシルメタクリレー ト、テトラデシルメタクリレート、ヘキサデシルメタク リレート、オクタデシルメタクリレート、シクロヘキシ ルメタクリレート、2ーエチルヘキシルメタクリレー ト、2-メトキシエチルメタクリレート、2-エトキシ エチルメタクリレート、2-メトキシプロピルメタクリ レート、2-エトキシプロピルメタクリレート、ベンジ ルメタクリレート、フェニルカルビトールメタクリレー ト、ノニルフェニルメタクリレート、ノニルフェニルカ .[']ルピトールメタクリレート、ジシクロペンテニルオキシ エチルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタク

19

リレート、イソボルニルメタクリレートなどのモノメタ クリレート類:エチレングリコールジメタクリレート、 1, 3-ブチレングリコールジメタクリレート、1, 4. ープチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチル グリコールジメタクリレート、1,6-ヘキサングリコ ールジメタクリレート、2, 2ービス(4ーメタクリロ キシジエトキシフェニル) プロパンなどのジメタクリレ ート類 ; トリメチロールエタントリエタクリレート、ト リメチロールプロパントリメタクリレートなどのトリメ タクリレート類などが挙げられる。これらは、1種また は2種以上を同時に使用してもよい。界面活性剤として は、例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活 性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙 げられ、さらには、フッ素系界面活性剤、シリコーン系 界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、ポ リ (メタ) アクリレート系界面活性剤などを挙げること ができ、好ましくはフッ素系界面活性剤、シリコーン系 界面活性剤を挙げることができる。

【0033】フッ素系界面活性剤としては、例えば1, 1, 2, 2ーテトラフロロオクチル(1, 1, 2, 2- 20 テトラフロロプロピル) エーテル、1, 1, 2, 2ーテ トラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレン グリコールジ (1, 1, 2, 2ーテトラフロロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エーテル、オクタ プロピレングリコールジ(1, 1, 2, 2-テトラフロ ロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10ーデカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロピル] -N, N 'ージメチルーNーカルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、 パーフルオロアルキルーNーエチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ピス(Nーパーフルオロオクチルスルホニル ーN-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少 なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオ ロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活 性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガ ファックF142D、同F172、同F173、同F1 83 (以上、大日本インキ化学工業(株) 製)、エフト ップEF301、同303、同352(新秋田化成 (株) 製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG71 O、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1

05、同SC-106 (旭硝子 (株) 製) 、BM-10

00、BM-1100(裕商(株)製)、NBX-15 ((株) ネオス)などの名称で市販されているフッ素系界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上記メガファックF172,BM-1000,BM-1100,NBX-15が特に好ましい。シリコーン系界面活性剤としては、例えばSH7PA、SH21PA、SH30PA、ST94PA(いずれも東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)製などを用いることが出来る。これらの中でも、上記SH28PA、SH30PAに相当する下記一般式(5)で表される重合体が特に好ましい。

一般式(5)

[0034]

$$\begin{array}{c|c} \text{CH}_3 & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 & \text{CC}_2\text{H}_4-0 \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 & \text{CC}_2\text{H}_4-0 \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 & \text{CC}_2\text{H}_4-0 \end{array}$$

・【0035】さらに本発明の組成物にはコロイド状シリ カまたはコロイド状アルミナをさらに含有していてもよ い。コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ 酸を前記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通 常、平均粒径が5~30mμ、好ましくは10~20m μ、固形分濃度が10~40重量%程度のものである。 このような、コロイド状シリカとしては、例えば、日産 化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよびイソブ ロパノールシリカゾル;触媒化成工業(株)製、オスカ ルなどが挙げられる。コロイド状アルミナとしては、日 産化学工業(株)製のアルミナゾル520、同100、 同200;川研ファインケミカル(株)製のアルミナク リアーソル、アルミナソル10、同132などが挙げら れる。本発明の膜形成用組成物の全固形分濃度は、好ま しくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜 調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%で あると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性も より優れるものである。本発明の組成物を、シリコンウ エハ、SiO2 ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗 布する際には、スピンコート、浸漬法、ロールコート 法、スプレー法などの登装手段が用いられる。

【0036】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~1.5 nm程度、2回塗りでは厚さ0.1~3 nm程度の塗膜を形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥することにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴ

ン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行うことができる。このようにして得られる層間 絶縁膜は、絶縁性に優れ、逸布膜の均一性、比誘電率特性、強膜の低吸湿性に優れることから、LSI、システムLSI、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-R DRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜や層間絶縁膜の エッチングストッパー、半導体素子の表面コート膜など の保護膜、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用 の保護膜や絶縁防止膜などの用途に有用である。

[0037]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、実施例中における膜形成用組成物の評価は、次のようにして測定したものである。

[0038] 重量平均分子量 (Mw)

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) 法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分 20 解縮合物1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶 解して調製した。

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標準ポリスチレンを使用した。

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマトグラム(モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M (長さ50cm)

測定温度:40℃

流速:1cc/分

【0039】 <u>比誘電率</u>

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で100℃で1 分間、200℃で1分間基板を乾燥し、さらに420℃ の窒素雰囲気のホットプレート中で30分基板を焼成し た。得られた基板上にアルミニウムを蒸着し、比誘電率 評価用基板を作製した。比誘電率は、横川・ヒューレットパッカード(株)製のHP16451B電極およびH P4284AプレシジョンLCRメーター用いて、10 kHzにおける容量値から算出した。

【0040】 クラック耐性

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で100℃で1 分間、200℃で1分間基板を乾燥し、さらに420℃ の窒素雰囲気のホットプレート中で30分基板を焼成し た。この際の最終的な塗膜の膜厚は1.2μmとした。 得られた塗膜付き基板を60℃の温水中に1時間浸漬 し、塗膜の外観を35万ルクスの表面観察用ランプで観 察し、下記基準で評価した。

〇:塗膜表面にクラックが認められない。

×;塗膜表面にクラックが認められる。

【0041】塗膜の弾性率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で100℃で1 分間、200℃で1分間基板を乾燥し、さらに420℃ の窒素雰囲気のホットプレート中で30分基板を焼成し た。この基板をナノインデンターXP(ナノインスツル メント社製)を用いて連続剛体測定法により弾性率を測 定した。

10 【0042】<u>塗膜のCMP耐性</u>

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で100℃で1 分間、200℃で1分間基板を乾燥し、さらに420℃ の窒素雰囲気のホットプレート中で30分基板を焼成し た。得られた塗膜を以下の条件で研磨した。

【0043】スラリー:シリカー過酸化水素系

研磨圧力:300g/cm²

研磨時間:60秒

CMP後の塗膜の外観を35万ルクスの表面観察用ランプで観察し、下記基準で評価した。

:変化無し

×: 塗膜に傷や剝がれが確認される

[0044] 合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン17.04g、テトラメトキシシラン24.05gとテトラキス(アセチルアセトナート)チタン0.48gを、プロピレングリコールモノプロピルエーテル290gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を55℃に安定させた。次に、イオン交換水84gを1時間かけて溶液に添加した。その後、55℃で4時間反応させたのち、アセチルアセトン25gを添加し、さらに30分間反応させ、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液からメタノールと水を含む溶液を149gエパポレーションで除去し、反応液①を得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、8,500であった。

合成例 2

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン17.04gとテトラメトキシシラン24.05gを、プロピレングリコールモノメチルエーテル290gに溶解させたのち、スリーワンモーターで慢冲させ、溶液温度を55℃に安定させた。次に、無水マレイン酸1.5gを溶解させたイオン交換水84gを1時間かけて溶液に添加した。その後、55℃で4時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液からメタノールと水を含む溶液を149gエパポレーションで除去し、反応液②を得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、1,850であった。【0045】合成例3

o 石英製セパラブルフラスコ中に、エタノール570g、

イオン交換水160gと10%メチルアミン水溶液90gを添加し、液温を50℃に安定させた。次ぎに、メチルトリメトキシシラン14.5gとテトラエトキシシラン20.0gの混合液を1分間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この溶液にプロピレングリコールモノブロピルエーテル200gを添加し、50℃で反応液からメタノール、エタノール、水、メチルアミンとプロピレングリコールモノブロピルエーテルを含む溶液を930gエバポレーションで除去し、反応液③を得た。このよりにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、124.400であった。

【0046】実施例1

合成例1で得られた反応液①100gにNBX-15 0.006gと重量平均分子量約700の末端ヒドロキ シポリジメチルシュキサン0. 25g 添加し、を0.2μmれ径のテフロン製フィルターでろ過を行い本発明の 膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート 法でシリコンウエハ上に塗布した。得られた強膜の比誘電率を評価したところ、2.62と低い値であった。塗膜のクラック耐性を評価したところ、表面にクラックは 認められなかった。また、塗膜の単性率を評価したところ5.1GPaと高い値であった。また、塗膜のCMP 耐性を評価したところ、表面に偽は認められなかった。 【0047】実施例2~6

24

表1に示す組成で実施例1と同様にして評価を行った。 評価結果を表1に示す。

[0048] [表1]

実施		のの未帰とトロキ	比誘	弹性率	1779	СМР
9 4		·	電率	(GPa)	耐性	耐性
1	Θ.	NBX-15 0.006g。重量平均分子量約	2.62	5.1	0	0
	100g	700 の末婚とト゚ロキンポワジ/チルンロキサン	,			
<u>.</u>		0.25g				
2	Φ	重量平均分子量約700の末端とい。中)	2.59	6.0	O	0
	100g	まりが <i>外が</i> 対け 1.0g				
3	Φ	重量平均分子量約 1400 の末端け。	2.57	5.0	0	0
	100g	+10° 10° 14 1610+17 3.08				
4	2	SH28 PA 0.006g, 重量平均分子量約	2.65	6.3	0	0
	100g	700 の末端とドロヤシポワジチトルンロヤサン		-		
		1.0g				
5	3	重量平均分子量約700の末端い。中	2.25	5.0	0	0
	100g	よ jv	ļ			
6	2	SH28PA 0.006g。重量平均分子量約	2.38	4.3	0	0
	100g	700 の末端とど叶がりが月が吐む				
		1.0g。重量平均分子量約 2000 の				
		\$* 9=\$VJ9*9=-4 5.0g			<u> </u>	L

[0049] 比較例1

比較合成例1で得られた反応液①のみを使用した以外は、実施例1と同様にして評価を行った。得られた塗膜の比誘電率を評価したところ、2.63と低い値であり、水浸漬後の塗膜クラックとCMP後の表面傷が認められた。

[0050]

【発明の効果】本発明によれば、アルコキシシランの加水分解物および縮合物もしくはいずれか一方と末端ヒドロキシポリシロキサンを含有する溶液を使用することで、低比誘電率、クラック耐性、弾性率、CMP耐性などのパランスに優れた腹形成用組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能である。

フロントページの続き

 I_i

(51) Int.Cl.	7 識別記号		FI		ディカート*(参考)
C08L	83/06		C08L	83/06	•
	83/14	•		83/14	
C 0 9 D	5/25		C09D	5/25	
H 0 1 L	21/312		H01L	21/312	С
	21/316			21/316	G
	21/768			21/90	\$
(72) 発明者	塩田 淳 東京都中央区築地二丁目11番24号	25 - 2	Fターム(参考) 4	J002 CP031 CP051 EE046 FD316 GQ01 GQ05
•	エスアール株式会社内	7 11		4	J035 BA03 CA051 CA061 EA01
(72) 発明者				-	EBO3 EBO4 HAO1 HBO3 LB20
(14) 767176	東京都中央区築地二丁目11番24号	ジェイ		4	J038 DL031 DL071 DL081 DL161
	エスアール株式会社内			_	HA176 HA186 HA236 JA11
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•		JA34 JA37 JA38 JA39 JA40
					JB01 JB03 JB09 JB23 JB31
					JC25 JC32 JC38 KA04 KA06
	·				KAO9 NAO4 NAI1 NAI7 NA21
	<i>3</i>		•		PA19 PB09 PB11 PC02 PC03
	•				PC08
			•	51	F033 QQ48 RR21 SS22 SS30 TT03
	·.				XX01 XX06 XX17 XX24
				51	F058 AA02 AA10 AC03 AD05 AF04

AHO2